

Application/Control No. 10/519.829

Examiner TAN Q. NGUYEN Applicant(s)/Patent under Reexamination KARCH ET AL. Art Unit 3661

				ISSUE	CL	.AS	SIF	ICAT	ION						
	c	ORIGINAL	L	INTERNATIONAL CLASSIFICATION											
	.ASS	CLAIMED						NON-CLAIMED							
701			51	F	16	н	16	/02	G	06	F	19	/00		
	G	01	м	13	/02					,					
CLASS SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)															
									1					1	
					Г				1					1	
									1					1	
														1	
									1					1	

(Legal Instruments Examiner) (Date)							(Primary Examiner) (Date)						1					1		
Claims renumbered in the same order as presented by applicant											ПС	ПСРА			□ T.D.			□ R.1.47		
Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original	
	1	i		31	1		61	ĺ		91			121			151			181	
	2	1		32	1		62	ì		92	İ		122			152			182	
1	3	i		33			63	ĺ		93			123			153			183	
2	4	1		34			64	1		94			124			154			184	
3	5]		35			65]		95			125			155			185	
4	6]		36			66]		96			126			156			186	
5	7			37			67			97			127			157			187	
6	8]		38			68]		98			128			158			188	
	9	J		39			69	J		99			129			159			189	
	10]		40			70]		100			130			160			190	
	11	J		41			71	J		101			131			161			191	
	12	Į		42			72	Į		102			132			162			192	
	13	Į		43	1		73	Į		103			133			163			193	
	14	Į		44			74	Į		104			134			164			194	
	15	Į		45			75	Į		105			135			165			195	
	16	Į		46	1		76	Į		106			136			166			196	
	17	Į		47			77	Į		107			137			167			197	
	18	Į		48			78	Į		108			138			168			198	
	19	Į		49			79	Į		109			139			169			199	
	20	Į		50	ļ		80	Į		110			140			170			200	
	21	Į		51			81	Į		111			141			171			201	
	22	Į		52			82	Į		112			142			172			202	
	23	Į		53			83	Į		113			143			173			203	
	24	Į		54			84	Į		114			144			174			204	
	25	Į		55			85	Į		115			145			175			205	
<u></u>	26	Į		56			86	Į		116			146		<u> </u>	176		\vdash	206	
	27	Į		57			87	Į		117			147			177		\perp	207	
	28	Į		58			88	Į		118			148			178			208	
	29			59			89	ļ		119			149			179		\perp	209	
	30			60			90			120			150			180			210	